Cvičení 7: Tranzistor MOSFET – charakteristiky, pracovní bod

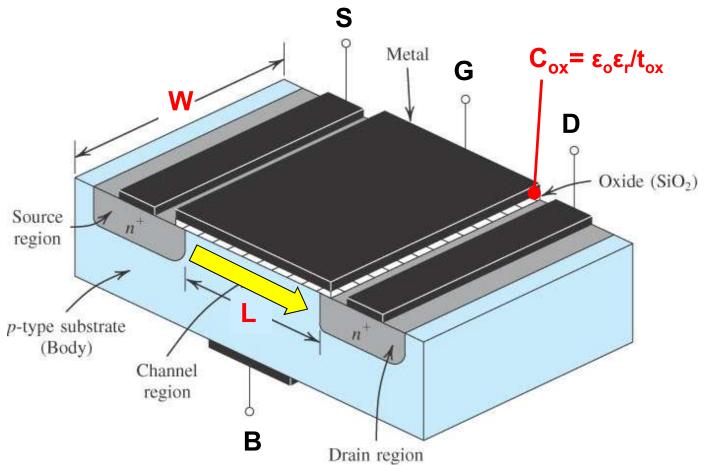
C7.1 Výstupní charakteristika tranzistoru MOSFET

Úplný model tranzistoru MOSFET (PSpice-Level 1) a jeho parametry Vliv parametrů tranzistoru na tvar výstupní V-A charakteristiky (PSpice/Excel)

C7.2 Určení/nastavení pracovního bodu tranzistoru MOSFET

Mezní parametry tranzistoru MOSFET
Analýza obvodu pro nastavení pracovního bodu tranzistoru
MOSFET graficko-početní metodou (Příklad CP7.1/Excel)
Stanovení polohy pracovního bodu MOSFETu analyticky s užitím úplného modelu MOSFETu (Příklady CP7.2-5)

Struktura N-MOSFETu a hlavní parametry ovlivňující jeho V-A charakteristiku



L – délka kanálu

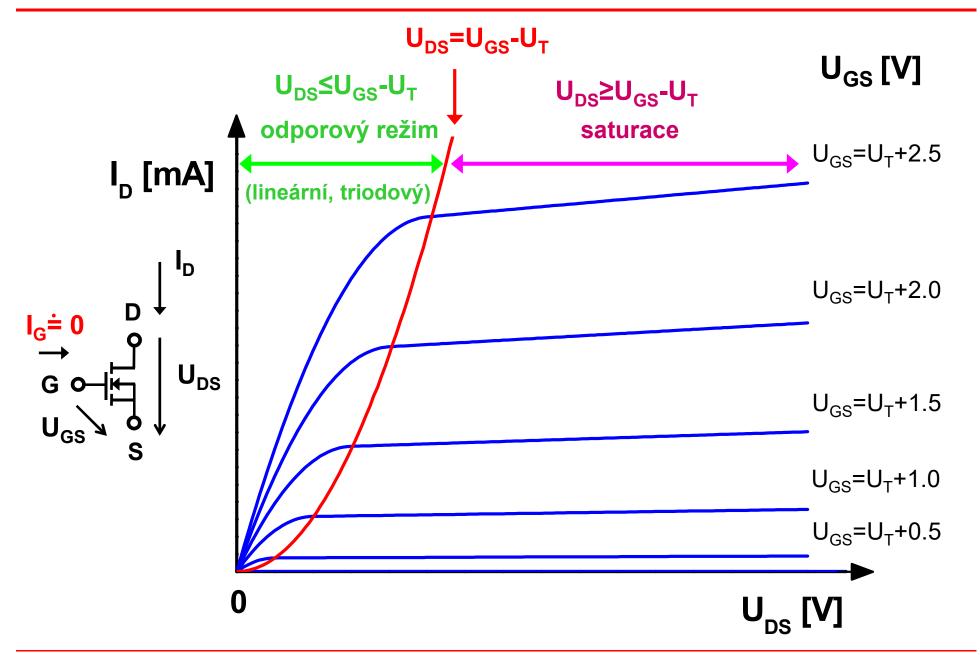
W – šířka kanálu

C_{ox}- kapacita oxidu na jednotku plochy

 ε_0 – permitivita vakua

ε_r – relativní permitivita oxidu

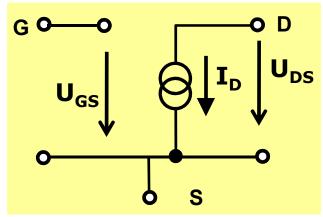
t_{ox} – tloušťka oxidu



MOSFET – statický model PSpice Level 1 (Schichman-Hodges)

bez uvážení zkrácení kanálu (Earlyho jevu)

 $U_{DS} = U_{GS} - U_{T}$



Odporový režim U_{DS}≤U_{GS}-U_T

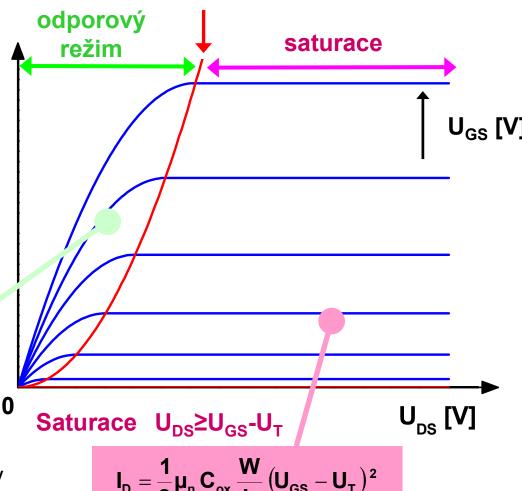
$$\boldsymbol{I}_{\text{D}} = \boldsymbol{\mu}_{\text{n}} \, \boldsymbol{C}_{\text{ox}} \, \frac{\boldsymbol{W}}{L} \bigg[\big(\boldsymbol{U}_{\text{GS}} - \boldsymbol{U}_{\text{T}} \big) \boldsymbol{U}_{\text{DS}} - \frac{1}{2} \boldsymbol{U}_{\text{DS}}^2 \bigg]$$

L – délka kanálu

W – šířka kanálu

C_{ox}- kapacita oxidu na jednotku plochy

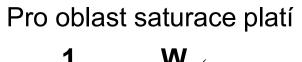
μ_n – pohyblivost elektronů



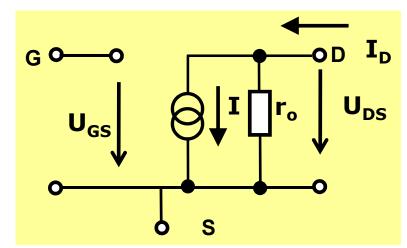
$$I_{D} = \frac{1}{2} \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{T})^{2}$$

MOSFET – statický model PSpice Level 1 (uvážení zkrácení L)

 $I_D[mA]$

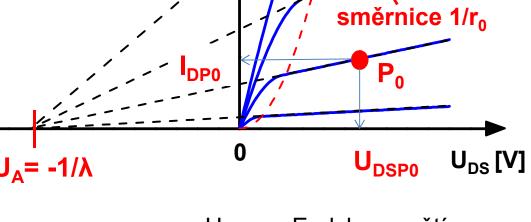


$$\boldsymbol{I}_{\text{D}} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_{\text{n}} \, \boldsymbol{C}_{\text{ox}} \, \frac{\boldsymbol{W}}{L} \, \big(\boldsymbol{U}_{\text{GS}} - \boldsymbol{U}_{\text{T}} \big)^{2} \, \big(1 + \, \lambda \boldsymbol{U}_{\text{DS}} \big) = \boldsymbol{I} + \frac{\boldsymbol{U}_{\text{DS}}}{r_{0}}$$



$$I = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(U_{GS} - U_T \right)^2 - U_A^{-1} - 1/\lambda$$

$$\boldsymbol{r}_{o} = \left[\boldsymbol{\lambda} \; \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_{n} \; \boldsymbol{C}_{ox} \; \frac{\boldsymbol{W}}{L} \left(\boldsymbol{U}_{GS} - \boldsymbol{U}_{T} \right)^{2} \; \right]^{-1} = \; \frac{\boldsymbol{U}_{A} \; + \boldsymbol{U}_{DSP_{0}}}{\boldsymbol{I}_{DP_{0}}} \label{eq:rooted_rooted_rooted}$$

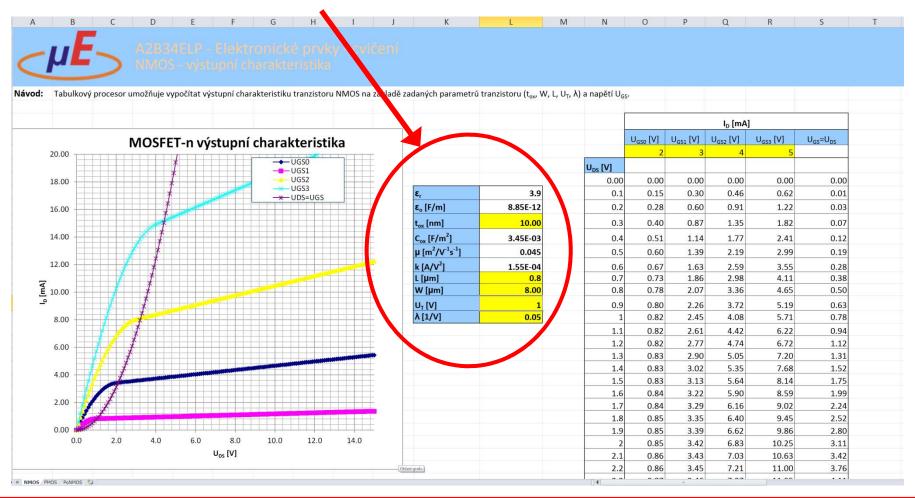


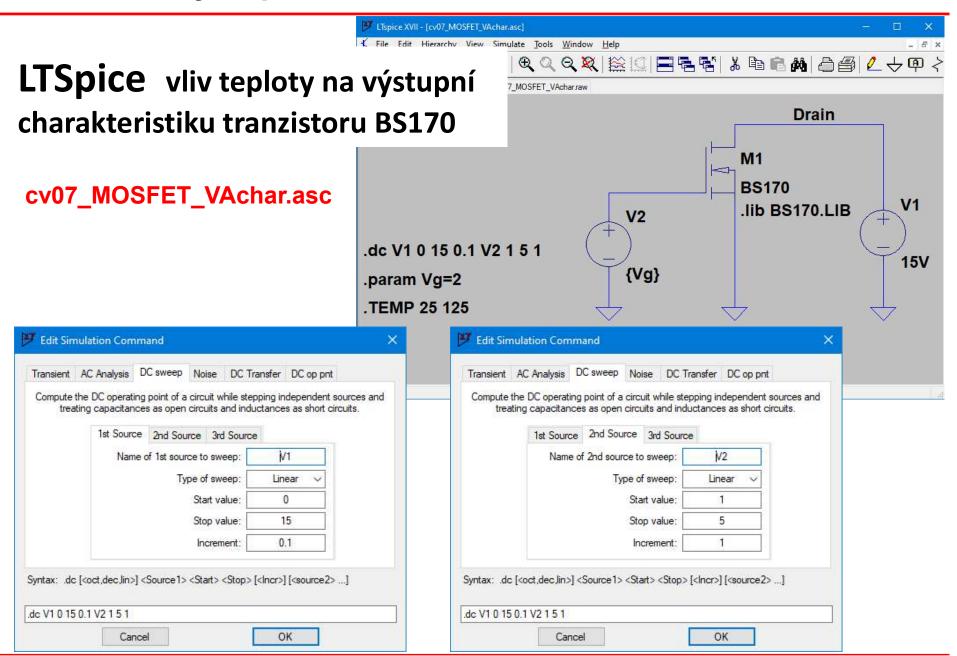
U_A Earlyho napětí

λ=1/U_A koeficient modulace délky kanálu

Excel – listy NMOS a PMOS

Tabulkový procesor umožňuje vypočítat výstupní charakteristiku tranzistoru NMOS (PMOS) na základě zadaných parametrů tranzistoru (t_{ox} , W, L, UT, λ) a napětí U_{GS} .





LTspice XVII - cv07_MOSFET_VAchar.asc

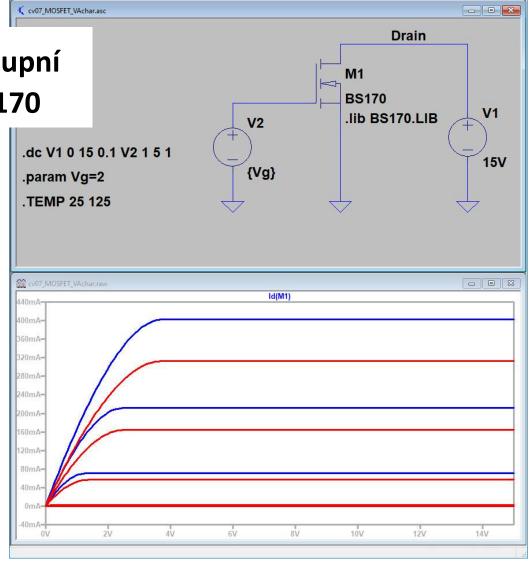
File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help

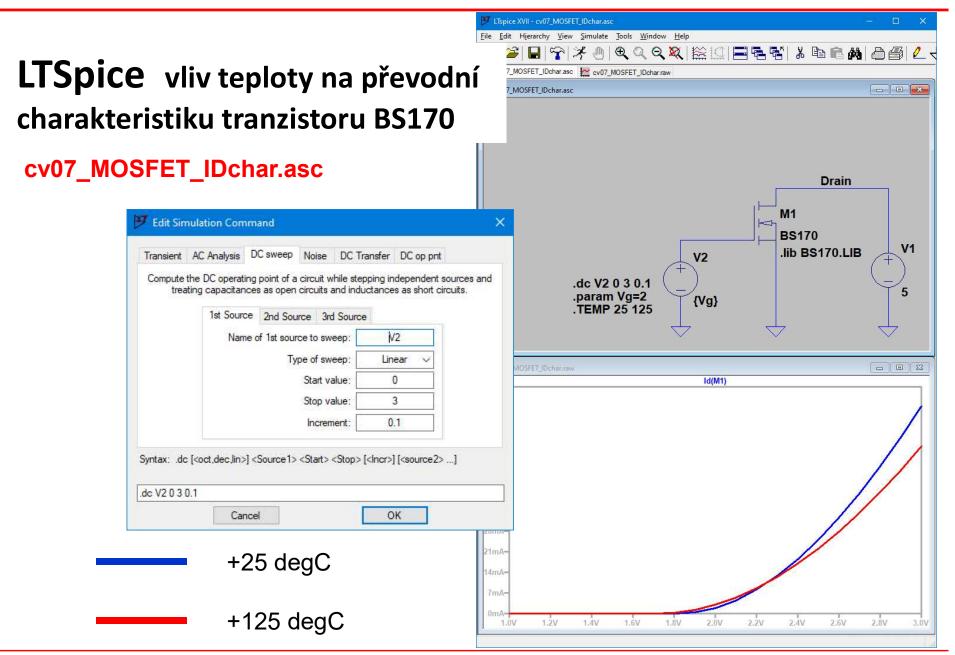
LTSpice vliv teploty na výstupní charakteristiku tranzistoru BS170

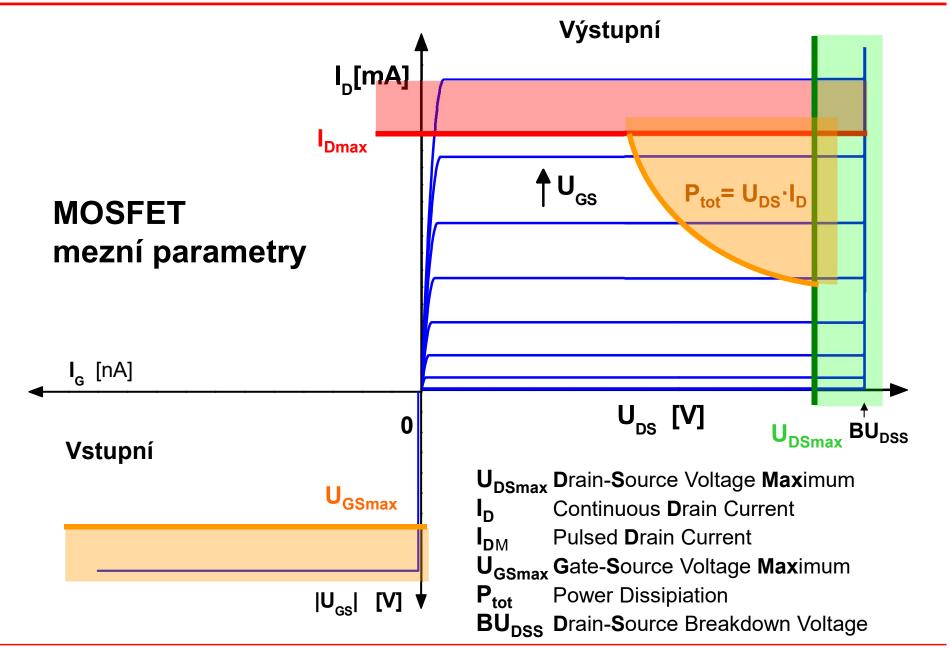
cv07_MOSFET_VAchar.asc

+25 degC

+125 degC







MOSFET – katalogový list

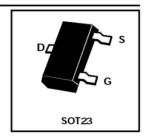
SOT23 N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE VERTICAL DIMOS FET

BS170F

ISSUE 3-JANUARY 1996

FEATURES

- * 60Volt V_{DS}
- $R_{DS(ON)} = 5\Omega$



PARTMARKING DETAIL - MV

Maximální napětí Drain-Source

Maximální hodnota I_D – trvale – Maximální hodnota I_D – pulzně -

Maximální napětí Gate-Source

Maximální ztrátový výkon

Průrazné napětí Drain-Source

Prahové napětí -

Statický odpor D-S v sepnutém stavu

Strmost —

Vstupní kapacita

Spínací/vypínací zpoždění

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

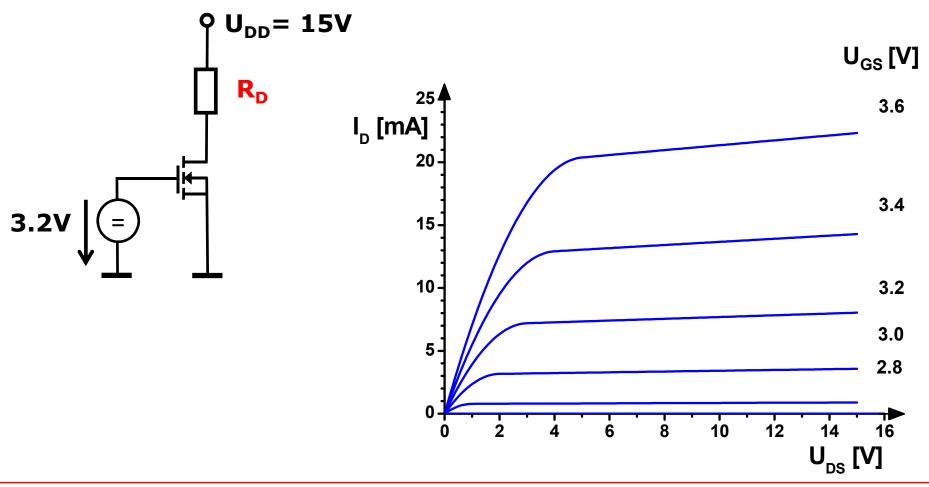
| PARAMETER | SYMBOL | VALUE | UNIT |
|--|----------------------------------|-------------|------|
| Drain-Source Voltage | V _{DS} | 60 | V |
| Continuous Drain Current at T _{amb} =25°C | I _D | 0.15 | mA |
| Pulsed Drain Current | I _{DM} | 3 | А |
| Gate Source Voltage | V _{GS} | ± 20 | V |
| Power Dissipation at T _{amb} =25°C | P _{tot} | 330 | mW |
| Operating and Storage Temperature Range | T _j :T _{stg} | -55 to +150 | °C |

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C unless otherwise stated).

| PARAMETER | SYMBOL | MIN. | TYP. | MAX. | UNIT | CONDITIONS. |
|--|---------------------|------|------|------|------|--|
| Drain-Source Breakdown Voltage | BV _{DSS} | 60 | 90 | | V | I _D =1ΟΟμΑ, V _{GS} =OV |
| Gate-Source Threshold Voltage | V _{GS(th)} | 0.8 | | 3 | V | I _D =1mA, V _{DS} = V _{GS} |
| Gate-Body Leakage | I _{GSS} | | | 10 | nA | V _{GS} =15V, V _{DS} =OV |
| Zero Gate Voltage Drain Current | I _{DSS} | | | 0.5 | μА | V_{DS} =25V, V_{GS} =OV |
| Static Drain-Source On-State Resistance (1) | R _{DS(on)} | | | 5 | Ω | V _{GS} =10V, I _D =200mA |
| Forward Transconductance (1)(2) | g _{fs} | | 200 | | mS | V _{DS} =10V, I _D =200mA |
| Input Capacitance (2) | C _{iss} | | 60 | | pF | V _{DS} =1OV, V _{GS} =OV, f=1MHz |
| Turn-On Delay Time (2)(3) | t _{d(on)} | | | 10 | ns | 457 1 000 1 |
| Turn-Off Delay Time (2)(3) | t _{d(off)} | | | 10 | ns | V _{DD} ≈-15V, I _D =600mA |

Příklad CP7.1:

Určete polohu pracovní bodu P_0 tranzistoru MOSFET pro hodnoty odporu R_D 1k Ω a 10k Ω . Vlastnosti tranzistoru jsou dány výstupní charakteristikou.



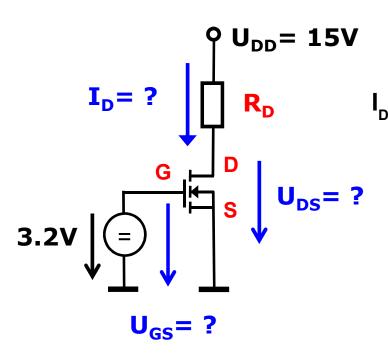
Řešení:

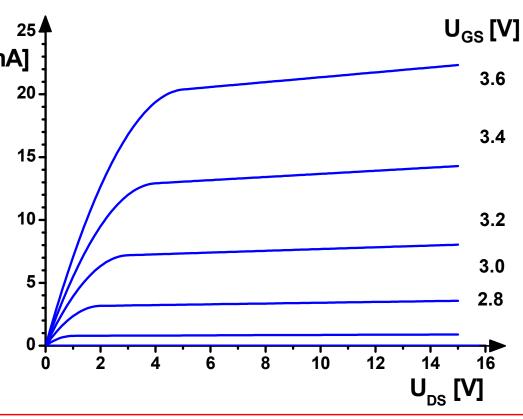
1. Popsat obvod ve shodě s charakteristikou

2. Sestavit obvodové rovnice

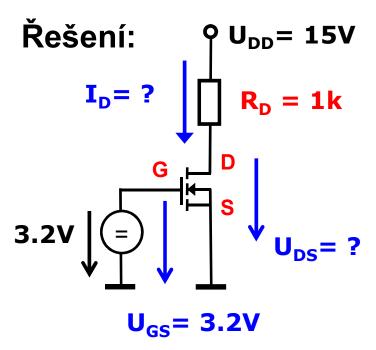
$$\mathbf{U}_{DD} = \mathbf{R}_{D} \mathbf{I}_{D} + \mathbf{U}_{DS} \quad (1)$$

$$U_{GS} = 3.2 V \tag{2}$$





 I_{D} [mA]



Pracovní bod tranzistoru P_0 je dán průsečíkem grafu rovnice (1) s vrstevnicí výstupní charakteristiky pro U_{GS0} =3.2V.



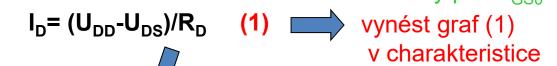
$$P_0 = [U_{GS0}, U_{DS0}, I_{D0}]$$

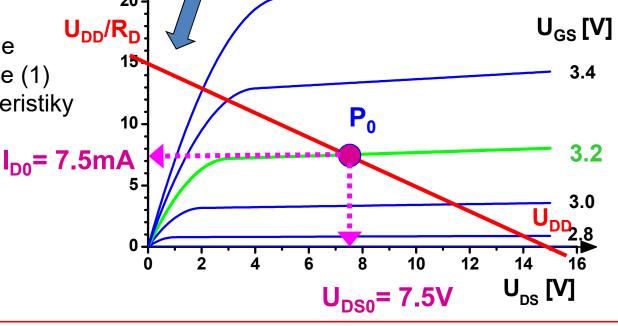
 $P_0 = [3.2V, 7.5V, 7.5mA]$

- 1. Popsat obvod ve shodě s charakteristikou
- 2. Sestavit obvodové rovnice
- 3. Grafické řešení

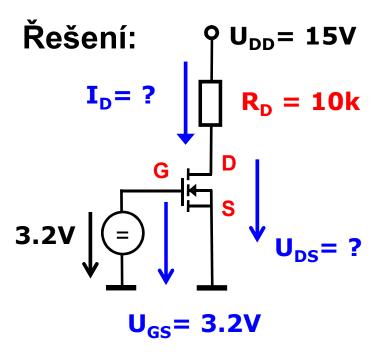
 U_{GS0}= 3.2V

 vybrat danou vrstevnici charakteristiky pro U_{GS0}





3.6



Pracovní bod tranzistoru P₀ je dán průsečíkem grafu rovnice (1) s vrstevnicí výstupní charakteristiky pro U_{GS0}=3.2V.

pro U_{GS0}=3.∠\

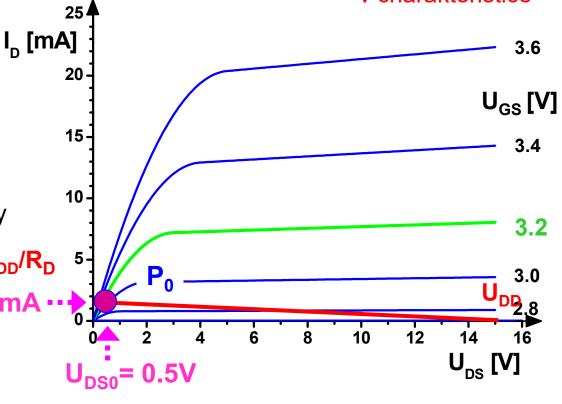
 $P_0 = [U_{GS0}, U_{DS0}, I_{D0}]$ $P_0 = [3.2V, 0.5V, 1.45mA]$

- 1. Popsat obvod ve shodě s charakteristikou
- 2. Sestavit obvodové rovnice
- 3. Grafické řešení

 U_{GS0}= 3.2V

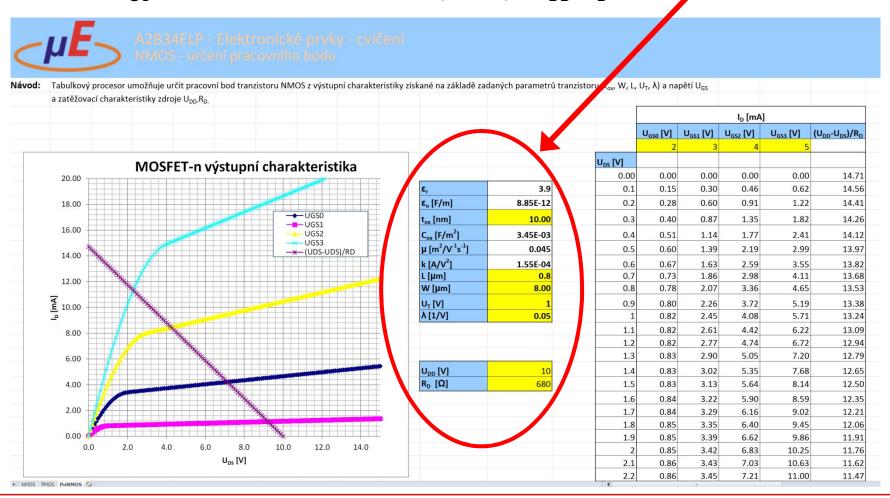
 vybrat danou vrstevnici charakteristiky pro U_{GS0}

 $I_D = (U_{DD} - U_{DS})/R_D$ (1) vynést graf (1) v charakteristice



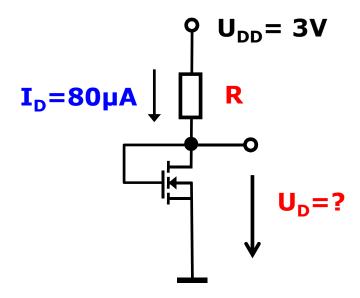
Excel – list Ponmos

Tabulkový procesor umožňuje určit pracovní bod tranzistoru NMOS z výstupní charakteristiky získané na základě zadaných parametrů tranzistoru (t_{ox}, W, L, UT, λ) a napětí U_{GS} a zatěžovací charakteristiky zdroje U_{DD}-R_D.



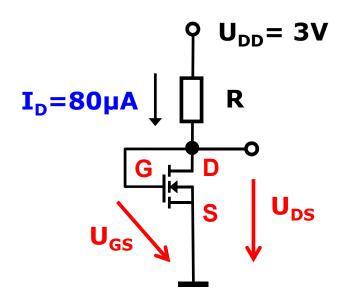
Příklad CP7.2:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I_D = 80µA. Určete hodnotu napětí U_D . Parametry tranzistoru NMOS jsou: U_T =0.6V, k_n ′= $\mu_n C_{ox}$ = 200µA/V², L= 0.8µm, W = 4 µm. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).



Příklad CP7.2:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I_D = 80µA. Určete hodnotu napětí U_D . Parametry tranzistoru NMOS jsou: U_T =0.6V, k_n ′= $\mu_n C_{ox}$ = 200µA/V², L= 0.8µm, W = 4 µm. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).

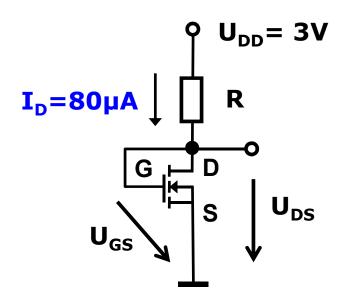


Postup řešení:

1. Správně popsat obvod

Příklad CP7.2:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I_D = 80µA. Určete hodnotu napětí U_D . Parametry tranzistoru NMOS jsou: U_T =0.6V, k_n ′= $\mu_n C_{ox}$ = 200µA/V², L= 0.8µm, W = 4 µm. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).



Postup řešení:

- 1. Správně popsat obvod
- 2. Určit stav tranzistoru

$$U_{GS} = U_{DS}$$

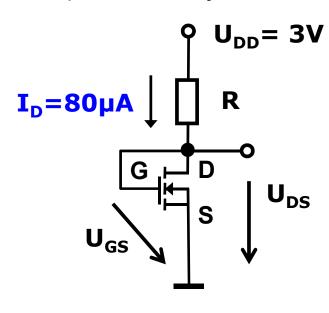


SATURACE

$$\boldsymbol{I}_{D} = \frac{1}{2} \boldsymbol{\mu}_{n} \, \boldsymbol{C}_{ox} \, \frac{\boldsymbol{W}}{L} \, \big(\boldsymbol{U}_{GS} - \boldsymbol{U}_{T} \, \big)^{2}$$

Příklad CP7.2:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby $I_D = 80\mu A$. Určete hodnotu napětí U_D . Parametry tranzistoru NMOS jsou: $U_T=0.6V$, $k_n'=\mu_nC_{ox}=200\mu\text{A/V}^2$, L= 0.8 μ m, W = 4 μm. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ=0).



$$\mathbf{U_{DS}} = \mathbf{U_T} + \sqrt{\frac{2\mathbf{I_D}}{\mathbf{k_n'(W/L)}}}$$

Postup řešení:

- 1. Správně popsat obvod
- 2. Určit stav tranzistoru
- 3. Výpočet U_{ns} a R

$$\begin{split} \mathbf{U}_{GS} &= \mathbf{U}_{DS} \\ \mathbf{I}_{D} &= \frac{1}{2} \mu_{n} \, \mathbf{C}_{ox} \, \frac{\mathbf{W}}{L} \, \big(\mathbf{U}_{GS} - \mathbf{U}_{T} \big)^{2} \end{split}$$

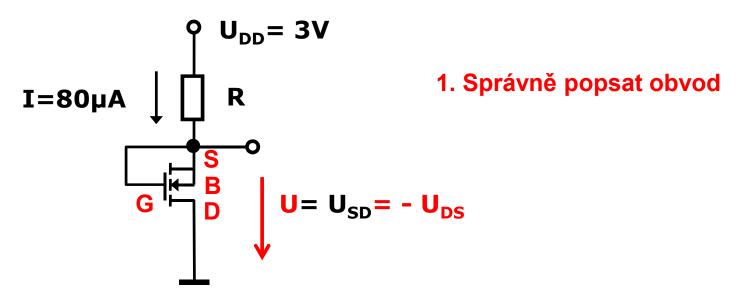


$$\mathbf{U_{DS}} = \mathbf{U_{T}} + \sqrt{\frac{2\mathbf{I_{D}}}{\mathbf{k_{n}'(W/L)}}} \qquad \qquad \mathbf{U_{DS}} = \mathbf{0.6V} + \sqrt{\frac{2 \times 80}{200 \times \left(4/0.8\right)}} = \mathbf{0.6V} + \mathbf{0.4V} = \mathbf{1V}$$

$$R = \frac{U_{DD} - U_{DS}}{I_{D}} = \frac{3 - 1}{80 \times 10^{-6}} \Omega = 25 \text{ k}\Omega$$

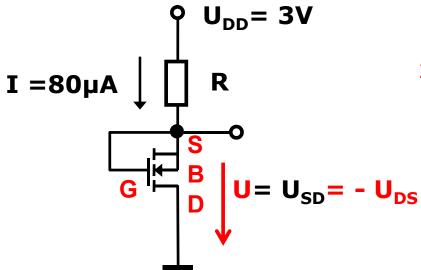
Příklad CP7.3:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I = 80μ A. Určete hodnotu napětí U. Parametry tranzistoru NMOS jsou: $U_T=0.6V$, $k_n'=\mu_n C_{ox}=200\mu$ A/V², L= 0.8μ m, W = 4μ m. Zanedbejte vliv modulace kanálu ($\lambda=0$).



Příklad CP7.3:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I = 80μ A. Určete hodnotu napětí U. Parametry tranzistoru NMOS jsou: $U_T=0.6V$, $k_n'=\mu_n C_{ox}=200\mu$ A/V², L= 0.8μ m, W = 4μ m. Zanedbejte vliv modulace kanálu ($\lambda=0$).



- 1. Správně popsat obvod
- 2. Určit režim tranzistoru

Mezi Drain a Source je přiloženo záporné napětí. Současně Source je propojen se substrátem (Bulk).



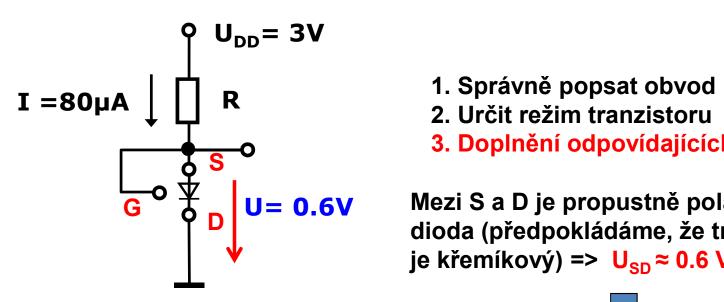
Přechod S-B (N⁺P) je zkratován a přechod B-D (PN⁺) je polarizován propustně.



Tranzistor se chová tak, jako by mezi SD byla zapojena propustně polarizovaná dioda.

Příklad CP7.3:

Navrhněte hodnotu odporu R tak, aby I = 80µA. Určete hodnotu napětí U. Parametry tranzistoru NMOS jsou: $U_T=0.6V$, $k_n'=\mu_nC_{ox}=200\mu\text{A/V}^2$, L= 0.8 μ m, W = 4 μm. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ=0).



- 3. Doplnění odpovídajících modelů a řešení

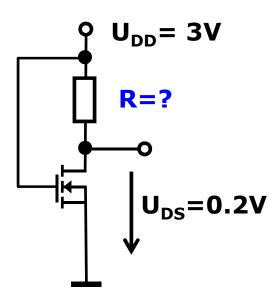
Mezi S a D je propustně polarizovaná dioda (předpokládáme, že tranzistor je křemíkový) => U_{sp}≈ 0.6 V



$$R = \frac{U_{DD} - U_{SD}}{I} = \frac{3V - 0.6V}{80 \mu A} = 30k\Omega$$

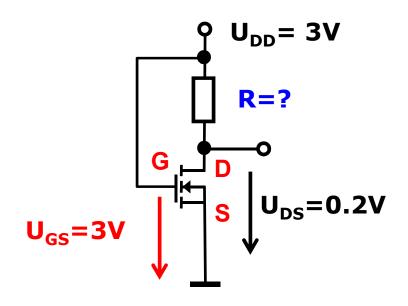
Příklad CP7.4:

Určete hodnotu odporu R, aby napětí U_{DS} =0.2 V. Parametry tranzistoru jsou: U_{T} =0.6V, k_{p} '= $\mu_{p}C_{ox}$ = 200 μ A/V², L= 0.8 μ m, W = 4 μ m. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).



Příklad CP7.4:

Určete hodnotu odporu R, aby napětí U_{DS} =0.2 V. Parametry tranzistoru jsou: U_T =0.6V, k_p ′= $\mu_p C_{ox}$ = 200 μ A/V², L= 0.8 μ m, W = 4 μ m. Zanedbejte vliv modulace kanálu (λ =0).



Postup řešení:

- 1. Správně popsat obvod
- 2. Určit stav tranzistoru

$$U_{GS}-U_{T}>U_{DS}$$



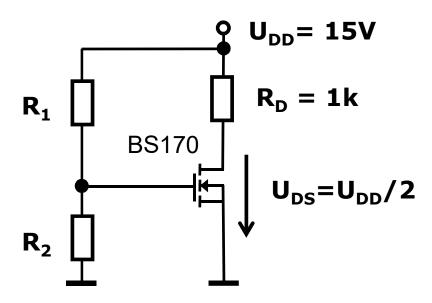
ODPOROVÝ REŽIM

$$I_{D} = \mu_{n} C_{ox} \frac{W}{L} \left[\left(U_{GS} - U_{T} \right) U_{DS} - \frac{1}{2} U_{DS}^{2} \right]$$

Je-li $U_{DS} \ll U_{GS}$ -U_T, lze zanedbat

Příklad CP7.5:

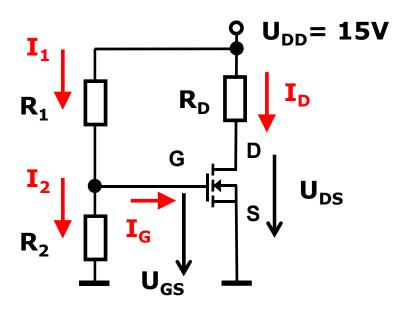
Navrhněte hodnoty odporů R_1 a R_2 tak, aby se napětí U_{DS} tranzistoru BS170 rovnalo polovině nápájecího napětí U_{DD} .



| PARAMETRY@podmínky | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----|----|--|--|--|
| U _{GS(th)} | I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} Gate-Source Threshold Voltage 0.8 - 3 V | | | | | | |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | 10 | nA | | | |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | 200 | mS | | | |

Příklad CP7.5:

Postup řešení: 1. Popsat obvod

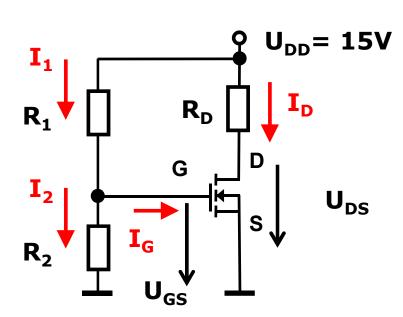


| PARAMETRY@podmínky | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----|----|--|--|--|
| U _{GS(th)} | I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} Gate-Source Threshold Voltage 0.8 - 3 V | | | | | | |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | 10 | nA | | | |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | 200 | mS | | | |

Příklad CP7.5:

Postup řešení: 1. Popsat obvod

2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází



A.
$$I_G < 10 \text{ nA} => I_G \approx 0$$
, $I_1 = I_2$

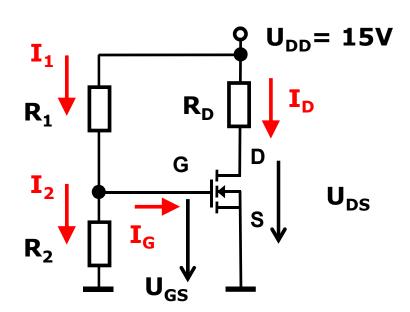
B.
$$U_{DS} = U_{DD}/2 = 7.5V =>$$
 $I_{D} = (U_{DD} - U_{DS})/R_{D} = 7.5V/1k\Omega = 7.5mA$

| PARAMETRY@podmínky | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----|----|--|--|--|
| U _{GS(th)} | U _{GS(th)} I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} Gate-Source Threshold Voltage 0.8 - 3 V | | | | | | |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | 10 | nA | | | |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | 200 | mS | | | |

Příklad CP7.5:

Postup řešení: 1. Popsat obvod

2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází



A.
$$I_G < 10 \text{ nA} => I_G \approx 0, I_1 = I_2$$

B.
$$U_{DS} = U_{DD}/2 = 7.5V =>$$
 $I_{D} = (U_{DD} - U_{DS})/R_{D} = 7.5V/1k\Omega = 7.5mA$

$$C. U_{GS} = ??$$

$$U_{GS(th)} = 0.8 \text{ až } 3 \text{ V} => U_T \approx 1.9 \text{ V}$$

$$I_D \sim g_m(U_{GS}-U_T) => U_{GS} \approx U_T + I_D/g_m$$

$$U_{GS} \approx 1.9 + 7.5 \text{mA}/200 \text{mA}/\text{V} = 1.94 \text{V}$$

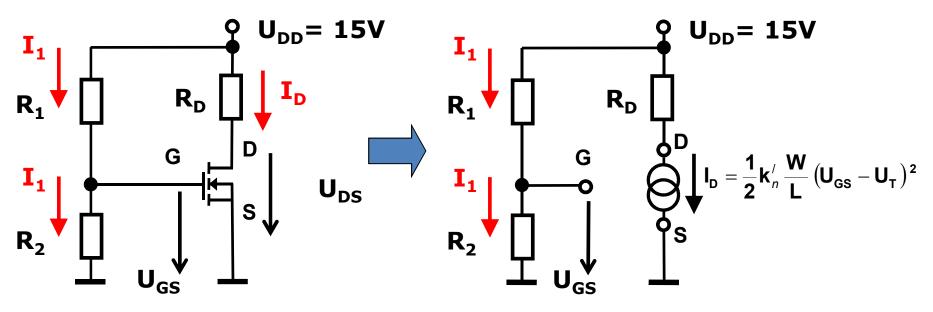
$$U_{DS} > U_{GS} - U_{T} = > SATURACE$$

| PARAMETRY@podmínky | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----|----|--|--|
| U _{GS(th)} | I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} Gate-Source Threshold Voltage 0.8 - 3 V | | | | | |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | 10 | nA | | |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | 200 | mS | | |

Příklad CP7.5:

Postup řešení: 1. Popsat obvod

- 2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází
- 3. Náhrada tranzistoru jeho modelem pro saturační oblast

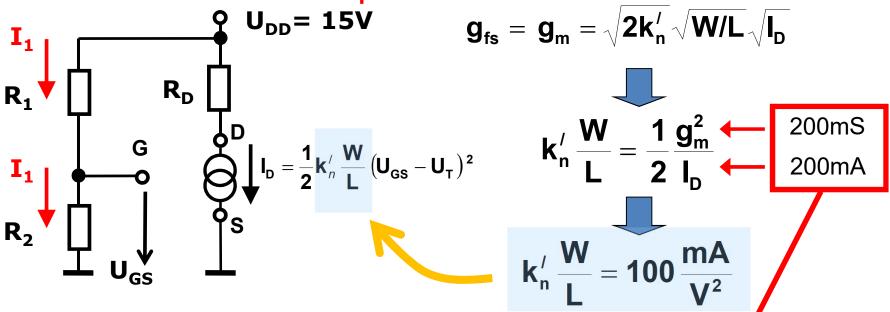


| PARAMETRY@podmínky | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------------------|-----|----|--|--|--|
| U _{GS(th)} | I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} Gate-Source Threshold Voltage 0.8 - 3 V | | | | | | |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | 10 | nA | | | |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | 200 | mS | | | |

Příklad CP7.5:

Postup řešení:

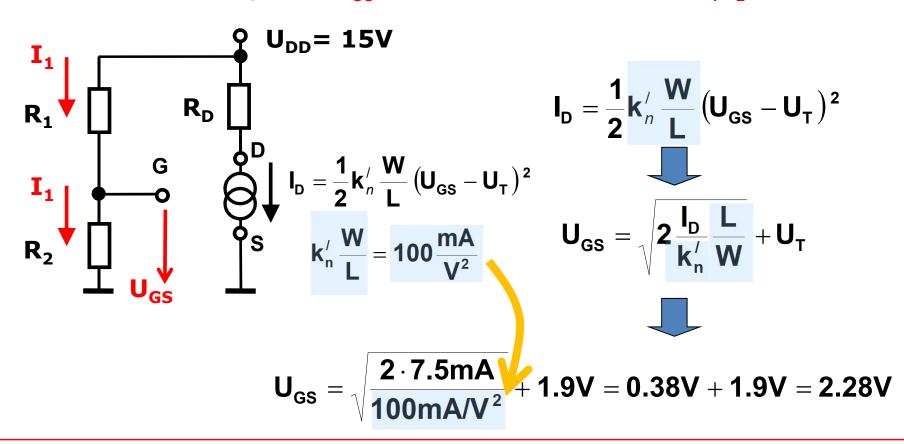
- 1. Popsat obvod
 - 2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází
 - 3. Náhrada tranzistoru jeho modelem pro saturační oblast
 - 4. Stanovení parametrů modelu



| PARAMETRY@podmínky | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|--|---------|----|
| U _{GS(th)} | I _D =1mA, U _{DS} =U _{GS} | Gate-Source Threshold Voltage | | 0.8 - 3 | V |
| I _{GSS} | U _{GS} =15V, U _{DS} =0V | Gate-Body Leakage | | 10 | nA |
| g _{fs} | U _{DS} =10V, I _D =200mA | Forward Transconductance | | 200 | mS |

Příklad CP7.5:

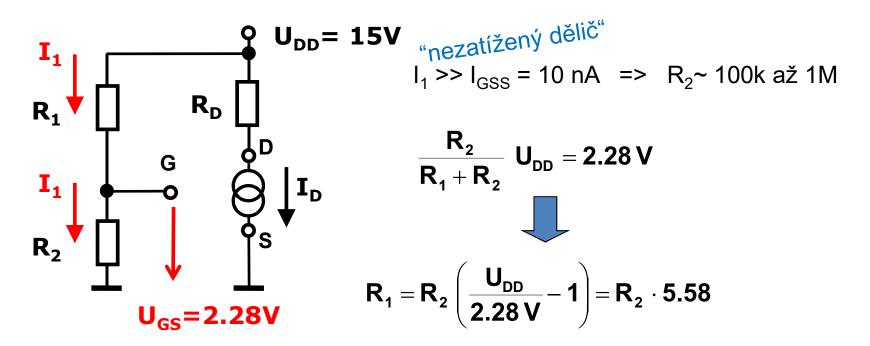
- Postup řešení: 1. Popsat obvod
 - 2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází
 - 3. Náhrada tranzistoru jeho modelem pro saturační oblast
 - 4. Stanovení parametrů modelu
 - 5. Výpočet U_{GS} a návrh odporového děliče R₁R₂



Příklad CP7.5:

Postup řešení: 1. Popsat obvod

- 2. Odhadnout stav, ve kterém se tranzistor nachází
- 3. Náhrada tranzistoru jeho modelem pro saturační oblast
- 4. Stanovení parametrů modelu
- 5. Výpočet U_{GS} a návrh odporového děliče R₁R₂



Volíme-li $R_2 = 100k$, pak je $R_1 = 560k$ a $I_1 = 23\mu$ A